(54) SHIELDING DECORATIVE WORK OF WIRE NET PART OF WIRE NET TRANSPARENT PLATE

(11) 63-195148 (A)

(43) 12.8.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-25570 (22) 7.2,1987

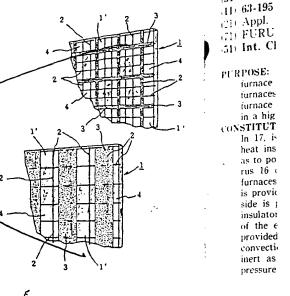
(71) FUJI KOGYO K.K. (72) YOSHIMI KANEDA

(51) Int. Cl⁴. C03C15/80, B32B3/24, C03C19/00, C03C23/00

PURPOSE: To shield a wire not from outside view and obtain the titled transparent plate having excellent decorativeness and good external appearance by combination of a transparent and opaque parts, by etching a transparent plate surface of wire net parts of a wire transparent plate by a mechanical or chemical etching method, etc., and finishing the transparent plate surface into a

ground glass form.

CONSTITUTION: The transparent plate surface of metallic wire parts of wires 2 in a wire transparent plate 1, e.g. wire transparent flat glass or wire transparent resin plate, etc., prepared by filling wire net 2 for reinforcing or preventing scattering in almost the central part in the thickness direction is subjected to a mechanical etching work method, e.g. sandblasting, etc., chemical etching work method using a chemical, etc., or irradiation etching work method using laser beams, etc., used alone or together to partially finish the plate surface 1' into a ground glass surface or ground glass form 3. Thereby delicate contrast by combination of opaque parts 3 and the residual transparent glass surface 4 is produced.



(54) CRYS

(54) TRANSPARENT ELECTRICALLY CONDUCTIVE FILM

(11) 63-195149 (A)

(43) 12.8.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-27368 (22) 10.2.1987

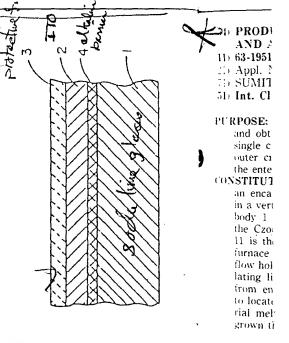
(71) ASAHI GLASS CO LTD (72) MAMORU MIZUHASHI(2)

(51) Int. Cl. C03C17/23,H01L31/04

PURPOSE: To obtain a transparent electrically conductive film having excellent plasma reaction as well as corrosion resistance in a reducing atmosphere and suitable as substrates for solar cells, etc., by forming a protective film consisting of TiC (doped with H₂) on the surface of a transparent electrically conductive

film consisting essentially of indium oxide or tin oxide.

CONSTITUTION: A transparent electrically conductive film 2 consisting essentially of indium oxide, such as tin-doped indium oxide, etc., containing 0.5~30wt.% tin or electrically conductive film 2 consisting essentially of tin oxide, such as fluorine-doped tin oxide, etc., containing 0.1~5wt.% fluorine is formed on a substrate 1, such as soda-lime silicate glass plate, etc., as necessary, having an alkaline barrier film 4. consisting essentially of an oxide, such as SiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, etc., and formed thereon by a sputtering, vacuum deposition method, etc. TiC optionally doped with $\leq 50\%$ (atomic ratio) hydrogen is then formed as a protective film 3 having $10\sim 100$ Å thickness on the electrically conductive film 2 by, e.g. a sputtering method.



(54) PRODUCTION OF ANTIFOGGING LAMINATED GLASS

(11) 63-195150 (A)

(43) 12.8.1988 (19) JP

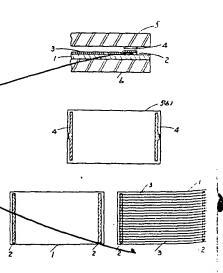
(21) Appl. No. 62-27369 (22) 10.2.1987

(71) ASAHI GLASS CO LTD (72) TOSHIAKI ISHIKURI

(51) Int. Cl⁴. C03C27/12

PURPOSE: To obtain the titled glass of a suitable thickness without peeling phenomenon in good yield at a low cost in a few steps, by laminating and contact bonding an exterior plate glass having front side electric supply units on both edge parts on a mating interlayer having back side electric supply units containing metallic fine wires arranged and fixed at positions corresponding to the electric supply unit and interior plate glass

CONSTITUTION: An electrically conductive paste, e.g. silver paste, etc., is printed on both edge parts on the joining side of an exterior plate glass 5 in a suitable width and sintered to provide a pair of front side electric supply units 4. Back side electric supply units 2 are then heat bonded to the corresponding positions of the surface on the side opposite to the above-mentioned electric supply units 4 of a mating interlayer 1. Plural metallic fine wires 3 having $10-40\mu$ wire diameter are placed between the mutual electric supply units 2 on both edge parts at a suitable interval, heat bonded, attached and held by the interlayer 1. An interior plate glass 6 is subsequently laminated thereon, subjected to adjusting work, e.g. cutting of the protruded interlayer 1, etc., then previously contact bonded, contact bonded and integrally joined.



5b PRODU

11) 63-1951: Appl. N

SUMIT

51) Int. Cl

PURPOSE:

and liqu crystal c a crucibl

up a cry CONSTITUT are place lower sh by electr a heatin. to provid **pening** Respectiv of the c: passed tl temperat A seed c a is then

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63 - 195149

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)8月12日

C 03 C 17/23 H 01 L 31/04

8017-4G B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全1頁)

◎発明の名称 透明電導膜

> ②特 願 昭62-27368

22出 願 昭62(1987)2月10日

②発 明 者 水 橋 衞

神奈川県横浜市旭区白根町1219-47

明 者 多 ②発 \blacksquare

史 昌 雄 志 神奈川県横浜市神奈川区三枚町543-7

②発 眀 井 松 顖 旭硝子株式会社 ⑪出

神奈川県横浜市旭区館ケ峰2-59-1 旭硝子館ケ峰寮 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

②代 理 人 弁理士 拇村 繁 郎

外1名

蚏

1, 発明の名称

透明電導膜

- 2,特許請求の範囲
 - (1) 酸化インジウム、又は酸化鍋を主成分とす る透明電導膜の表面に、炭化チタン、又は水 素がドープされた炭化チタンからなる保護膜 を形成したことを特徴とする耐食性の改善さ れた透明電導膜。
 - (2) 水素を原子比で50%以下含む炭化チタンか らなる保護膜を形成したことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の透明電導膜。
 - (3) 保護膜の耳みが10~100 Åであることを特 敬とする特許請求の範囲第1項記載の透明電 真顺.
- 3 , 発明の詳細な説明
- [産業上の利用分野]

本発明は、耐食性のある透明電導膜、特に太 陽電池用基板として最適な透明電源膜に関する ものである。

「従来の技術」

一般に、可視光領域において透明で、かつ導 電性を有する透明電導膜は、液晶ディスプレ イ、 E L ディスプレイなど新しいディスプレイ 方式における透明電板や、アモルファスシリコ ン太陽電池における透明電極として使用され、 又フォトマスク、その他各種用途の帯電防止の ために透明ガラス基板上に成膜して使用されて いる。これらの透明電導膜の材料としては、主 に酸化インジウムや酸化鍋が用いられている。 特に酸化インジウムの方は、より低低抗化が可 能で、酸化錫を添加含有させることにより、現 在のところ約10.4Q。 cm程度のものが得られて いる.

[発明の解決しようとする問題点]

この様に、透明電導膜、特に酸化インジウム 膜は、泡み性では、投れた特性を持っている が、耐酸性や耐湿元性を検討するときわめて弱 い膜である。例えば 100% 濃度の塩酸中にガラ

ス板上に 500~1000人の膜耳の酸化インジウム を蒸着して形成した膜を投資すると、1~3秒 で密去してしまい全く使いものにならないとい う場合もある。又酸化インジウムは酸素欠乏型 の透明電導膜であり、ドナー型の導電性を有す る。この膜にあっては、インジウムと酸素との 結合が弱いため、水溝を含む高温雰囲気または プラズマ中でのイオン衝撃を行なうと酸潔が遊 雄して金属インジウムが析出して失透してしま う。この事は、この酸化インジウム膜を太陽電 他用半導体膜として使用する際、大きな問題と なる。というのは、現在、太陽電池用半導体膜 として使用されているアモルファスシリコン膜 は水素プラズマを用いたプラズマCVD法に よって作成する事が主流だからである。かかる 問題点の解決法として、酸化インジウム膜の上 にブロッキング層として別の層を形成すること が考えられる。

とする透明電導限としては、フッ素が酸化鍋に対し 0.1~ 5重量%、好ましくは 0.3~ 2重量%程度含有され、電源性が付与されたフッ素ドープ酸化鍋電導膜、あるいはアンチモンが酸化鍋に対し、0.1~30重量%、好ましくは 0.3~5 重量%程度含有され、電源性が付与されたアンチモン・ドープ酸化鍋電導膜である。

かかる鍋ドープ酸化インジウム電導脱は、スパッタリング法、真空應着法などによって製造することができ、又フッ塞ドープ酸化鍋酸は、CVD法 (Chemical vapor deposition)、スパッタリング法、真空應者法、解放スプレンス法などによって製造することができ、又アンノチスのも、真空應着法、解放スプレンチスパッタリング法、真空應着法、解放スプレンの表では、再次できる。かかりは、などによって製造することができる。かりも透明電視は、得ようとする抵抗値、光学の動作などによって、その腹厚が決定されるが、通常などによって、その腹厚が決定されるが、通常などによって、その腹厚が決定されるが、通常などによって、その腹厚が決定されるが、通常などによって、その腹厚が決定されるが、通常などによって、その腹厚が表する。

上記した透明電源膜2を形成する基体1とし

耐プラズマ反応性という点では充分ではない。 「問題点を解決するための手段」

本発明は、前述の問題点を解決すべくなされたものであり、酸化インジウム、又は酸化錫を主成分とする透明電視膜の表面に炭化チタン、又は水素がドープされた炭化チタンからなる保護した成したことを特徴とする耐食性の改善された透明電視膜を提供するものである。

以下、水発明を更に詳細に説明する。

第1,2図は、本発明に係る透明電導版の実施 原様を示した図面であり、1は基体、2は酸化インジウム、又は酸化錫を主成分とする透明 電導膜、3は炭化チタン、又は水素がドープされた炭化チタンからなる保護膜、4はアルカリバリヤー服を示す。

本発明における酸化インジウムを主成分とする透明電導膜としては、鍋が酸化インジウムに対し 0.5~30重量%、好ましくは 5~10重量% 程度含有され、電導性が付与された鍋ドープ酸化インジウム電導膜であり、又酸化鍋を主成分

ては、透明性、光学的特性、耐久性、電気的特 性等の点から、ソーダライムシリケートガラス 板、アルミノシリケートガラス板、硼非酸塩ガ ラス板、リチウムアルミノシリケートガラス 板などのアルカリ含有ガラス板、低アルカリ含 有ガラス板、あるいは無アルカリガラス板、石 英ガラス板などが好ましいが、場合によっては 透明性プラスチック板、あるいは透明性プラス チックフィルムを使用することもできる。な お、ソーダライム・シリケートガラス板などの アルカリ合有ガラス版、あるいは低アルカリ合 有ガラス板においては、その表面のアルカリ成 分が溶出して、その上に形成された透明電源膜 にヘイズ(蛋り)が発生する場合があるので、 これを防止するために上記ガラス板の透明電導 膜形成面側に、SiO2, Al2O2, 2rO2などの酸化物 を主体とするアルカリバリヤー膜4を形成して おくのが好ましい。

水発明においては、酸化インジウム、又は酸化锅を主成分とする透明電導膜の耐食性、特に

耐な表使多淡含1あ るなめしがるが用ン化有~る炭化にて、ラ保ドさ貶チの30。化合、い不

有にすもしつラなべが抵し段マ

∌ ℝ

皮素原

って失

よって

いるこ

炭化チュ に 様 た 透明 と し も し と

誰である

n If.

の膜厚・

しか! 布に不! 面で特! における

1± 20 ~ 5

Elli

特開唱63-195149(3)

耐プラズマ性を向上するために次化チタンからなる保護膜が形成される。特に好ましくは、水素がドープされた皮化チタンからなる保護膜が使用される。かかる水薬がドープされた皮化チタン膜としては、水薬を原子比で50%以下含む皮化チタンからなる膜、特に好ましくは水薬含有の効果が充分に発揮される様に原子比で1~30%水素を含ませた炭化チタン膜が最適である。

;

次化チタンは食塩と同じ形の単位格子を有する化合物であり、チタン原子が塩素イオンの位置に、 炭素原子がナトリウムイオンの位置をしめている。 金属なみの電導性、 金属光沢を有し、不透明であり、合金の特性を有している。

金冠状態の特徴である外級電子の非局在化は 炭素原子がチタンの格子間に侵入することによって失われることがない。又、炭素の侵入に よってチタンの格子がより安定な状態となって いることが触点と硬度の上昇からわかる。炭化 チタンの硬度はモース硬さで 8~10であり、ダ

しかし、限度が薄くなるにしたがい、その分布に不均一が生じやすく、耐プラズマ反応性の面で特性が劣る傾向が生じる。従って、本発明における保護膜の厚みは10~100 入、好ましくは20~50人の範囲が適当である。

上記した様に窒化チタン膜は、耐プラズマ性

イヤモンドに近く、化学的に安定であることが 知られている。

化学的に安定である特性は、チタンの格子間 にある炭素が反応し解離するのに大きな力学的 エネルギーを必要とすることから由来すると号 えられる。

プラズマに対する耐性については、非酸化物であるため、 最元性プラズマに対して変化しにくいという事が考えられ、 この事は、 太陽電池 用のアモルファスシリコンを成膜する際、 実化チタンをオーバーコートとして透明 電源膜の 上に使用した場合、 優れた性能を示すことを意味する

又、前途のように炭化チタンは非局在化した外流電子を持っており、これが伝導電子として 働き、バルク値として10・4~10・3 Q·cm 台の比 抵抗を示す。かかる事実は、炭化チタン膜を透 明電器膜の上にオーバーコートしても、太陽電 地角悲板としてその面積抵抗の値に何らの支降 も与えることがない。この事実は全く電導性を

及び抵抗値のと昇をきたさないという利点があ る一方、吸収性のため70%以上の可視光透過率 がなかなか得られないという不福合がある。か かる点から、高可観光透過率と電源性と耐プラ ズマ特性とを同時に満足する様に炭化チタンに 水岩をドープレ、炭化チタン膜に水溝を含有さ せ、電導性及び耐プラズマ反応性を残したまま 可視光透過率を向上させた膜が有効である。 特に、かかる水楽は飲化チタンに対し顕子比で 50%以下、更に好ましくは1~30%炭化チタン 膜に含ませることにより、電導性、高振過率及 び耐プラズマ反応を同時に向上させることがで きる。なお、炭化チタン膜中に水素を原子比で 50%より多く含ませると絶縁性が高くなり、透 明電避膜の上に保護膜として形成した場合、太 陽電池としてその面積抵抗を上昇させ、その性 能に支降をきたすこととなり好ましくない。没 化チタンに水炭を導入した場合の保護膜におい ては、この場合の特性、即ち電導性、耐プラズ 反応性を残したまま、可視光透過率を向上させ

特開昭63-195149(4)

るという特性が充分発揮される様に水素の導入 割合は原子比で1~30%が最適である。

かかる水溝を導入した炭化チタン膜の場合においても、その膜厚は10~50点が最適である。

本発明における皮化の形成方法との特別の形成方法との特別の形成方法との特別の形成方法との特別の形成方法との特別の形成方法との特別の形成法の手段に限る必要はないが、上記に示しても必要はないが、上記に示したを見いているがあり、というには、スパックには、スパックとしてものでは、スパックには、スパックとしているがあり、そのでは、スパックとしているが、カーののでは、スパックに近いをというでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、アーのでは、アーのでは、アーのでは、アールファスシリンとを含まれる。

例えば、スパッタリング法によって成膜する

20 vo1%、残りをアルゴンガスとするのが最適 である。

本発明の透明電導膜は、耐プラズマ反応性が高いので、かかる透明電導性膜上にプラズマ CVD法により各種膜を形成することができる。従って、かかる透明電導膜はアモルファス 太陽電池用の透明電極として最適である。

アモルファス太陽電池を製造するに当っては、例えばガラス基板上に形成された本発明の透明電路膜上にプラズマCVD法により、p型アモルファスSi膜、i型アモルファスSi膜、 ロ型アモルファスSi膜を順次形成して製造される。

[宝施例]

以下、本発明の実施例を説明する。

尖施例 1

スパッター装置の真空室内の陰極上に10at% (原子比%) の錯を含む金属インジウムのターゲットと误化チタンのスパッタリング用ターゲットをそれぞれセットする。セリア研磨及び 場合には、スパッタリング装置の真空室内にチ タンターゲット、又は炭化チタンターゲットを セットし、この真空室内にアルゴンガス、又は アルゴンガス及びメタンガスを導入し、かかる 雰囲気中で上記ターゲットにRF電圧を印加し てスパッターを行なうことで透明電導膜上に炭 化チタンからなる保護膜が形成される。又、水 素を含む炭化チタンからなる保護膜を形成する ためには、真空室内にチタンターゲット、又は **炭化チタンターゲットをセットし、この真空室** 内にアルゴンガス、メタンガス及び水素ガスを 導入し、上記した様にかかるターゲットにRF 電圧を印加してスパッタを行なうことで形成す る。チタンターゲットを使用してアルゴンガ ス、メタンガス及び水素ガスを含む雰囲気中で スパッタリングする場合には、メタンガス10 ~50 vol%、水潔ガス 5~20 vol%、残りをア ルゴンガスとした雰囲気で行なうのが最適であ り、又炭化チタンターゲットを使用する場合に は、 メタンガス 5~60 vol%、 水浆ガス 0~

水洗により表面を洗浄した1.100 厚ソーダライ ムシリケートガラス基板を真空室内に入れ、油 拡散ポンプで 5.0×10-5 forr以下まで排気す る。又指板温度は 370℃程度に上げておく。 次に真空室内をAr:O2=62:38 の混合ガスで満た し、真空度を 2.2×10-3 torrドセットし、錫-インジウム合金ターゲットに 500VのDC電圧 を印加し、10分間プレスパッタを行なう。プレ スパッタ後、シャッターを開いて5分間スパッ タしたところ、膜厚4200点の透明な鍋を10at% 含む111202 電導膜が得られた。次に真空を破ら ずに真空室中の雰囲気をAr: CH4 = 7:3 の記 合ガスに完全に置換し、真空度を 2×10-47orr に調節後、炭化チタンのターゲットに 500Vの DC電圧を印加して2分間スパッタを行った。 オーバーコートされた水楽がドープされた皮化 チタンの保護膜の膜度は約80Aであった。

このようにして得られた透明電導膜は、水濃のドープの割合が原子比で15%であり、その比抵抗 2.5×10・4 Q·cm 、可視光透過率80%で、

特開昭63-195149(5)

これらの透明電導膜基板上に通常のアモルファスシリコン製造用プラズマ C V D 装置を使用し、同装置のチャンバー内を、油拡散ポンプによって 1×10・5 Torr程度にまで排気した後 SiH4ガスと1000ppm に水素で希釈されたB2H6ガスを体積比 1:10でチャンバー内へ導入し、R F 出力 5 W、 店板温度 250℃で P 型アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジシー水和物を使用して同アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジシー水和物を使用して同アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジシー水の物を使用して同アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジンをエッチングして透明電導膜の比抵抗、透過率をいたのは異、何もオーバーコートのに対し、水変施例の水素がドー

オーバーコートしなかったものとほとんど変化

実施例2

いなかった。

なかった。

スパッター装置の真空室内の路板上に10at%

プされた炭化チタンの保護膜をオーバーコート した膜では比抵抗、透過率ともに全く変化して

プされた炭化チタンの保護膜の膜厚は約80Åで あった。

このようにして得られた透明電導膜は、水楽のドープの調合が原子比で10%であり、その比抵抗 2.5×10-4 Q·cm 、光透過率80%で、オーバーコートしなかったものとほとんど変化なかった。

これらの透明電導膜基板上に通常のアモルファスシリコン製造用プラズマCVD装置を使用し、同装置のチャンバー内を、袖拡散ポンプによって 1×10-5 Tort程度にまで排気した後、SiH4ガスと1000ppm に水素で着択されたBiH6ガスを体積比 1:10でチャンバー内へ導入した形成がスを体積比 1:10でチャンバー内へ導入アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジンー水和物を使用して同アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジンー水和物を使用して同アモルファスシリコン膜をエッチングして透明電導膜の比抵抗、透過率をコン膜では比抵抗が 1.6倍に、透過率が 0.9倍に

の錫を含む金属インジウムのターゲットと純粋 な金属チタンのスパッタリング用ターゲットを それぞれセットする。セリア研磨及び水洗によ り表而を洗浄したシリカアルカリバイヤー膜付 ソーダライムシリケートガラス基板 (板厚: 1.19m)を真空室内に入れ、油拡散ポンプで 5.0 ×10-5Torr以下まで排気する。又塩板温度は 370 ℃程度に上げておく。次に真空室内を Ar: 07 = 62:38 の混合ガスで満たし、真空度を 2.2 × 10⁻³Torrにセットし、鍋ーインジウム合 金ターゲットに 500VのDC電圧を印加し、10 分間プレスパッタを行なう。プレスパッタ後、 シャッターを聞いて5分間スパッタしたとこ ろ、膜厚4200人の透明な鍋を10at%含む In703 電導膜が得られた。次に真空を破らずに真空室 中の雰囲気をAr: CHa = 1:1 の混合ガスに完 全に置換し、真空度を 2×10-4Torrに調節後、 金属チタンのターゲットに 500VのDC電圧を 印加して1分間プレスパッタ後、2分間スパッ タを行った。オーバーコートされた水渠がドー

プされた炭化チタンの保護膜をオーバーコート した膜では比抵抗、透過率ともに全く変化して いなかった。

灾施例3

アルカリバリヤー膜としてCVD法により 形成されたSiO2膜(膜厚 800A)を表面に持 つシリカ・アルカリバリヤー膜付ソーダ・ライ ム・シリケートガラス基板 (板灯 2.0mm)を充 分に特別し、次いでこのガラス指摘をCVB 装置に入れた。ガラス基板を 500℃に加熱し た後、このガラス基板表面に四塩化鍋 1×10-2 Q /分を1として蒸気(1.1×10-4mol/分)と水 **水気 30 、メチルアルコール1およびフッ酸1** を含む窒素ガスを吹き付け、約5000本/分で 1.0xt %のフッ楽のドーピングされた酸化鍋か らなる透明電導膜(膜厚4000A)を形成した。 次いで、炭化チタンのスパッタリング用ター ゲットがセットされたスパッタ装置の直空室内 に上記透明電源膜付ガラス基板を入れ、減真空 室内を 1.0×10-5Torrまで排気した後、Ar:

も まむ プバ tt 破 の To V た 皮・た 一 圧 レ ッ % ら 混 ir の 。 化

、 水 素

7 olt

% c.

THE PARTY OF THE P

٥

1

àb

, す

特開昭63-195149 (6)

CHA = 7:3 の記合ガスを入れ、真空度を 5×10-4 Torrに調節した後、炭化チタンのターゲットに2.0KV のRF電圧を印加して1分間プレスパッタ後、1分間スパッタを行なった。 オーパーコートされた水楽がドープされた炭化チタンの膜厚は約50人であった。このようにして得られた透明電導膜は、水楽のドープ調合が原子比で10%であり、その比抵抗 3.0×10-4 Q·cm、透過率80%で、オーバーコートしなかったものとほとんど変化なかった。

これらの透明電導膜基板上に通常のアモルファスシリコン製造用プラズマCVD装置を使用し、同装置のチャンバー内を抽拡散ポンプによって 1×10・5 Tort程度にまで排気した後、SiH4ガスと1000ppm に水素で希釈されたB7H6ガスを体積比 1:10でチャンバー内へ導入し、RF出力 5 W、 基板温度 250℃でP型アモルファスシリコン膜を形成した後、ヒドラジンー水和物を使用して同アモルファスシリコン膜を

タしたところ、膜耳 4200 A の透明 な鍋を10at%合む In 203 電海膜が得られた。次に真空を破らずに真空室中の雰囲気を A r ガスに完全に置換し、真空度を 2×10-4 Torrに調節後、炭化チタンのターゲットに 500 V の D C 電圧を印加して 2 分間スパッタを行った。オーバーコートされた炭化チタンの 保護膜の膜厚は約80 A であった。

このようにして得られた炭化チタンからなる 透明電母膜は、比抵抗 2×10 4 Q·c■、可視光 透過率78%で、オーバーコートしなかったもの とほとんど変化なかった。

これらの透明電源膜基板上に通常のアモルファスシリコン製造用プラズマCVD装置を使用し、回装質のチャンバー内を抽拡散ポンプによって 1×10・5 Torr程度にまで排気した後、SiHaガスと1000ppm に水楽で希釈されたBr Haガスと4000ppm に水楽で希釈されたBr Haガスを体植比 1:10でチャンバー内へ導入し、RF 出力 5 W、 馬板温度 250℃でP型アモルファスシリコン脱を形成した後、ヒドラジンー

測定した。その結果、何もオーバーコートしない膜では比抵抗が 1.8倍に、透過率 0.9倍に変化していたのに対し、本実施例の水素がドープされた炭化チタンの保護膜をオーバーコートした膜では比抵抗、透過率ともに全く変化していなかった。

実施例 4

水和物を使用して阿アモルファスシリコン膜をエッチングして透明電源膜の比抵抗、透過率を 調定した。その結果、何もオーパーコートしな い膜では比抵抗が 1.7倍に、透過率が 0.8倍に 変化していたのに対し、本実施例の炭化チタン の保護膜をオーパーコートした膜では比抵抗、 透過率ともに全く変化していなかった。

[発明の効果]

以上のように本発明によれば、透明電源限、 特に酸化インジウム膜又は酸化銀膜の最元性雰 明気中における耐プラズマ反応性を等しく向上 させることができる。このことは、アモルファ スシリコンを基板とした太陽電池用基板とし て、この膜構成物を使用することに非常に有利 である。

又、水発明による炭化チタン膜、又は水素がドープされた炭化チタン膜は非常に硬質な膜であるから、これらの膜をいわゆる太陽道他用の凹凸褐造膜に使用することによって、その保護層の働きをさせることができる。

-195149 (6)

バーコート しな 強取。0.9倍に変 の水業がドープ ーバーコート し 全く変化してい

飲材と10at%
ングリンプ マリリアソ にない 13mp 内 下 と 合っ アリ にまげ ガト の な 分 に ひ て ス し し こう 間 間 で な 分 に た て ス し し う に 間 で な 分 に と で 500 と 500 と で 500 と で 500 と 50

r スシリコン版を 比抵抗、透過率を ーパーコート の . 8倍 適例の 炭化チタン た膜では比抵抗、 なかった。

1は、透明電視膜、 1化錯膜の最元性等 2応性を著しく向上 1とは、アモルファ 場電池用基板とし 5ことに非常に利利

タン眼、又は水素が ま非常に硬質な関で わゆる太陽電池川の こよって、その収ま きる。

4. 図面の簡単な説明

第1.2図は木発明に係る透明電導膜を説明 するための横断面図を示す。

1: 基体、

2:透明電導膜、

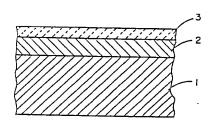
3:保護膜、

4:アルカリバリャー膜

17年入 - 母日景 高麗 22

特開昭63-195149(7)

第 1 図



第 2 図

